

Alexander Mühlig

Entwicklung und Aufbau eines Tieftemperatur-Rastertunnelmikroskops: Anwendungen zur Mikroskopie und Spektroskopie an Lanthanidmetallen

am Fachbereich Physik
Freie Universität Berlin
eingereichte Dissertation

2000

1. Gutachter: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Kaindl
2. Gutachter: Prof. Dr. K.H. Rieder

Tag der Disputation: 24.05.2000

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	5
2 Rastertunnelmikroskopie	7
2.1 Messprinzip des RTM	7
2.2 Experimentelle Techniken	8
2.3 Rastertunnelspektroskopie	13
2.4 Wellenfunktionen an der Oberfläche	17
3 Experimenteller Aufbau	21
3.1 Mikroskop und elektronische Ansteuerung	21
3.1.1 Konzept des 5K-RTM	22
3.1.2 Rasterpiezo mit Spitzenhalterung	23
3.1.3 Elektronische Ansteuerung	25
3.1.4 Analyse des Signal-Rauschverhältnisses	29
3.2 Kryogenetischer Aufbau und Vibrationsentkopplung	31
3.2.1 Idee des Aufbaus	32
3.2.2 Beschreibung des Aufbaus	34
3.2.3 Vibrationsentkopplung und Dämpfung	38
3.2.4 Abkühlverhalten	40
3.2.5 Wärmebilanz	44
3.3 Substrat- und Probenpräparation	45
3.3.1 W(110)-Probenhalter	47
3.3.2 Präparation dünner Filme	48

Inhaltsverzeichnis

4 Wachstum dünner magnetischer Filme	51
4.1 Wachstum von Co/W(110)	52
4.1.1 Morphologie getemperter Co/W(110) Filme	53
4.1.2 Magnetismus getemperter Co/W(110) Filme	57
4.2 Wachstum von Lanthanidmetallen auf W(110)	60
4.2.1 Gd-Drähte auf W(110)	61
4.2.2 Morphologie getemperter Lanthanidmetall-Filme	68
5 Tunnelspektroskopie an Lanthanid-Oberflächen	73
5.1 Elektronische und magnetische Eigenschaften	73
5.2 Austauschaufspaltung des lokalisierten Oberflächenzustands	76
5.3 Analyse der Linienform	82
5.4 Bestimmung der Lebensdauer	87
6 Zusammenfassung und Ausblick	97